# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-035499

(43)Date of publication of application: 16.02.1988

(51)Int.CI.

C30B 33/00

C30B 29/30

(21)Application number: 61-180474

(71)Applicant: HITACHI METALS LTD

(22)Date of filing:

31.07.1986

(72)Inventor: FURUKAWA YASUNORI

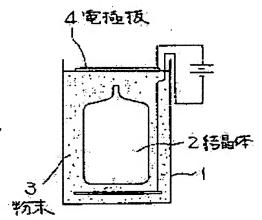
**NAKAJIMA KO** 

## (54) METHOD FOR MAKING SINGLE DOMAIN LITHIUM TANTALATE SINGLE CRYSTAL

## (57)Abstract:

PURPOSE: When a polydomain lithium tantalate crystal is embedded in a powder and converted into single domain, the characteristics of the powder are specified to enable the conversion of the crystal into single domain without formation of cracks.

CONSTITUTION: Crystalline LiTaO3 2 is placed in the crucible 1 and the space is filled with a powder 3. The crystal 2 is heated up near the Curie point, an electric field is applied to the electrodes 4, then the crystal is gradually cooled down to convert into single domain. The powder 3 is desired to be unreactive with the crystal 2 and undiffusible, and have resistivity of  $103W106\Omega$ .cm. Such a powder is composed of lithium niobate, lithium tantalate or conductive SIALON. Thus, the crystal 2 is optimally and efficiently converted into single domain.



# **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

# 19日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-35499

MInt Cl.4 C 30 B 33/00 識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和63年(1988)2月16日

29/30

8518-4G 8518-4G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

❷発明の名称

リチウムタンタレート単結晶の単一分域化方法

到特 薙 昭61-180474

❷出 願 昭61(1986)7月31日

明者 79発 Ш 古

典 保

埼玉県熊谷市三ケ尻5200番地 日立金属株式会社磁性材料

研究所内

73発 明 者 中 阜

埼玉県熊谷市三ケ尻5200番地 日立金属株式会社磁性材料

研究所内

日立金属株式会社 വ്ധ 頭 人

10代 理 人 弁理士 森 田 寶 東京都千代田区丸の内2丁目1番2号

## 1. 発明の名称

リチウムタンタレート単結晶の単一分域化方法

## 2. 特許請求の範囲

- (1) リチウムタンタレート多分域結晶体を粉末内 に全体若しくは単一分域化する部分のみ埋め込 み、この粉末内に、前記多分域結晶体の電界印 加方向に対向する部位に電極板を挿入し、キュ ーリー温度近傍において前記電極板間に電界を 印加し、以後徐冷することにより前配多分域結 晶体を単一分域化する方法において、前記粉末 を前記結晶体と前記キューリー温度近傍で非反 応かつ非拡散である材料であり、かつ前記キュ ーリー温度近傍における電気抵抗率が10°~ 10° Q·cmであることを特徴とするリチウム タンタレート単結晶の単一分域化方法。
- ② 電極板を構成する材料がセラミックスである 特許請求の範囲第1項記載のリチウムタンタレ

- ト単結晶の単一分域化方法。

#### 3. 発明の詳細な説明

#### (産業上の利用分野)

本発明はリチウムタンタレート(以下LLTa 〇』と記す) 単結晶の単一分域化方法に関するも のである。

#### (従来の技術)

従来引上げ法によって得たしiTaO。多分娩 結晶を単一分域化する方法のうち、結晶体と電極 との接合手段には次の2つがある。すなわち(1)結 晶切断加工面にセラミックスを介して貴金属電極 板で対向させる。②結晶表面に電極を接合する。 (1)の方法においては、結晶を引上げ後単一分域化 前に方位切断の必要があり、前記結晶内に熱歪ま たは分極歪が存在することに起因し、切断時にク ラックを生じ易い。また引上げ軸と単一分域化方 向が異なる場合には、上記切断時による切り取り 損失部分が多いため歩留が低下する。一方(2)の方

#### (発明が解決しようとする問題点)

上記改良方法によれば、(i) as-grown の形状のまま単一分域化ができると共に、②電極剤の拡散等の問題がなく、高歩留を期待できるという利点があると記載されている。しかしながら、結晶体を埋め込むべき粉末についての特性については何等の開示がないのみならず、電気絶縁体から電気良導体まですべての材料を包含するかの如き記載

電気抵抗率を10°~10°Ω·cmとする。 という技術的手段を採用したのである。なおしi TaO:のキューリー温度は、配合組成、育成条件によって異なるが600°C 近傍にある。

本発明において、結晶体の全部若しくは単一分域化すべき一部を包囲若しくは埋め込む初末のキューリー温度近傍における電気抵抗率が10°Q・cm未満、すなわち電気伝導度の比較的高い材料を使用すると、粉末にのみ電波が流れなくなるため一分域化すべき結晶体に電波が流れなくなるため不都合である。一方電気抵抗率が10°Q・cmを越えると、粉末部分における電圧降下が大きすぎるため、結晶体に所定の電圧が印加されず、単一分域化のための付勢力が低下するため好ましくない。

上記の粉末構成材料としては、下記のようなものが使用できると共に、これらの2種以上の混合または複合、更にはこれらまたは上記混合若しくは複合と他の結合材料との混合若しくは複合であってもよい。ただし、複合系の場合においては、

があり、実際作業への適用が困難であるという問 関点がある。

本発明は上記の問題点を解消するため、前記結晶を埋め込むべき粉末材料に必要な特性を、種々の実験の結果見出したものであり、しiTaO。単結晶の最適単一分域化方法を提供することを目的とする。

### 〔問題点を解決するための手段〕

上記従来の問題点解決のために、本発明では、

- A. リチウムタンタレート多分域結晶体を粉末内 に全体若しくは単一分域化する部分のみ埋め込 み. この粉末内に、前記多分域結晶体の電界印 加方向に対向する部位に電極板を挿入し、キュ ーリー温度近傍において前記電極板間に電界を 印加し、以後徐冷することにより前記多分域結 晶体を単一分域化する方法において。
- B. 前記粉末を前記結晶体と前記キューリー温度 近傍で非反応かつ非拡散である材料で構成する。
- C. 前記粉末の前記キューリー温度近傍における

夫々の粉末構成材料と結晶材料とが相互に化学反応を起こす組合わせは当然に回避しなければならない。

粉末構成材料としては、例えばニオブ酸リチウム、タンタル酸リチウム、導電サイアロン、ジルコニア、チタニア等で、高温度における電気抵抗率を適切に調節されたものを使用することができる。

#### (作用)

上記の構成により、Li TaO,多分域結晶体に対しては、電極または結晶体の全部若しくは一部の周囲を包囲する粉末との間に反応若しくは拡散を惹起することなく、所定の電界印加により単一分域化が行われるのである。

#### (実施例)

第1図は本発明の実施例を示す単一分域化処理 状態の説明図、第2図は問温度および電圧と時間 との関係を示す図であり、第2図において温度は

実線で、電圧は破線で示してある。まずェ軸引上 げにより育成した直径 6 0 mm 長さ 1 0 0 mm のし i TaOa単結晶を育成炉(図示せず)から取り出 した後、そのまま第1図に示すようにアルミナ製 のるつぼ1内に装入し、次にこの結晶体2の周囲 に低気抵抗率が500Ω·cmのLiTaO<sub>3</sub>の粉 末3を充塡する。なおこの粉末3内には、P t 製 の電極板4を例えば2軸方向に対向して配設する。 そしてるつぼしに結晶体2を装入したまま、均然 電気炉(図示せず)に装入し、750° C に加熱 保持した状態で、電極板4、4間に例えば200 Vの直流電圧を印加し、次いで80°C /時間の 割合で徐冷する。すなわち第2図において、80 \*C/時間の割合で昇温し、結晶体2の温度が6 0°C に到達した時点において、破線で示すよう に10 Vの直流電圧を印加し、次に結晶体2の温 度が750°Cに到達した時刻 t。 から200V /時間の割合で印加電圧を漸次上昇させ、時刻 t · から200Vに保持する。時刻 t . から300 分後の時刻 しょから結晶体 2 の温度を降下させ、

るから、結晶体の育成後そのままの状態で、しかも焼鈍工程を省略した状態で、電極剤の拡散、落発を伴わずに、クラックの発生のないLiTaO。単結晶の単一分域化を行うことができる。また上記単一分域化における粉末材料の電気抵抗率を規定したことにより、最適かつ効率的な処理を行うことができるという効果がある。

# 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の実施例を示す単一分域化処理 状態の説明図、第2図は同温度および電圧と時間 との関係を示す図である。

2: 結晶体. 3:粉末. 4:電極板。

特許出願人 日立金属株式会社代理人 弁理士森田 寛

時刻 t. から 1 2 ~ 1 5 時間後の時刻 t. において電圧の印加を解除し、しまて a O. 単結晶の単一分域化処理を終了する。以上のようにして 4 5 個の単一分域化処理を行ったところ、 4 5 個全数が完全に単一分域化されており、クラックの発生は 2 個であった。

本実施例においては、引上軸と単一分域化方向が のについて記述したが、両者のお品について記述したが、両者を結晶について記述したが、両者に結晶について記述の間囲に対した。 なのは、は単一分域化すべき部分の周囲に対するとは単一分域化すべき部分の限定とは、できるとは、できることができる。また電極板の構成するとができる。 ないよって、例えば導電サイアロンのはないできる。 ないまた、例えば導電サイアロンのようなに使用できる。 の母金属の他に、例えば導電サイアロンのよっとかできる。

#### (発明の効果)

本発明は以上記述のような構成および作用であ

